國立交通大學

顯示科技研究所碩士班

碩士論文

多晶矽薄膜電晶體在關閉區閘極脈衝電壓操作下的劣化行為研究

Degradation Mechanism of Poly-Si TFTs Dynamically Operating in the OFF Region

研究生:陳柏廷 Po-Ting Chen

指導教授: 戴亞翔 博士 Dr. Ya-Hsiang Tai

中華民國 九十八 年 六 月

多晶矽薄膜電晶體在關閉區閘極脈衝電壓 操作下的劣化行為研究

Degradation Mechanism of Poly-Si TFTs Dynamically Operating in the OFF Region

研究生: 陳柏廷 Student: Po-Ting Chen

指導教授: 戴亞翔博士 Advisor: Dr. Ya-Hsiang Tai

國立交通大學

顯示科技研究所碩士班

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Department of Display Institute
College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of

Master

in

Display

June 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中 華 民 國 九十八 年 六 月